

Rec'd PCT/PTO 19 JAN 2005

10/502 006
PCT/JP 03/00861

日 本 国 特 許 庁 29.01.03
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 2月 8日

REC'D 28 MAR 2003

WIPO

PCT

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-032026

[ST.10/C]:

[JP2002-032026]

出 願 人

Applicant(s):

ティーディーケー株式会社

BEST AVAILABLE COPY

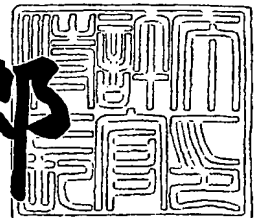
PRIORITY
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 3月11日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3014965

【書類名】 特許願

【整理番号】 99P03738

【提出日】 平成14年 2月 8日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G11B 7/24
G11B 7/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
ティーディーケー株式会社内

【氏名】 新開 浩

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
ティーディーケー株式会社内

【氏名】 加藤 達也

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
ティーディーケー株式会社内

【氏名】 宇都宮 肇

【特許出願人】

【識別番号】 000003067

【氏名又は名称】 ティーディーケー株式会社

【代理人】

【識別番号】 100078031

【氏名又は名称】 大石 皓一

【選任した代理人】

【識別番号】 100115738

【氏名又は名称】 驚頭 光宏

【選任した代理人】

【識別番号】 501481791

【氏名又は名称】 緒方 和文

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 074148

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光記録媒体及び光記録媒体への情報記録方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 相変化材料によって構成され、 10 m/sec 以上の線速度でのデータ記録が可能な記録層を備える光記録媒体であって、前記記録層を構成する相変化材料の結晶状態における反射率を $R_{top}(\%)$ とし、目的とする記録線速度を $V(\text{m/sec})$ とした場合、前記 R_{top} 及び V が、

$$11 - (V/5) < R_{top} < 22 - (2V/5)$$

の条件を満たしていることを特徴とする光記録媒体。

【請求項2】 相変化材料によって構成され、 10 m/sec 以上の線速度でのデータ記録が可能な記録層を備える光記録媒体であって、記録時において設定すべき線速度 $V(\text{m/sec})$ に関する情報を含む記録条件設定情報を有しており、前記記録層を構成する相変化材料の結晶状態における反射率を $R_{top}(\%)$ とした場合、前記 R_{top} 及び V が、

$$11 - (V/5) < R_{top} < 22 - (2V/5)$$

の条件を満たしていることを特徴とする光記録媒体。

【請求項3】 前記 R_{top} 及び V が、

$$11 - (V/5) < R_{top} < 20 - (4V/11)$$

の条件を満たしていることを特徴とする請求項1または2に記載の光記録媒体。

【請求項4】 前記 R_{top} 及び V が、

$$11 - (V/5) < R_{top} < 18.3 - (V/3)$$

の条件を満たしていることを特徴とする請求項3に記載の光記録媒体。

【請求項5】 結晶状態における反射率が $R_{top}(\%)$ である相変化材料からなる記録層を備えた光記録媒体への情報記録方法であって、記録線速度 $V(\text{m/sec})$ が、

$$11 - (V/5) < R_{top} < 22 - (2V/5)$$

且つ

$$V \geq 10$$

を満足する条件にて情報の記録を行うことを特徴とする光記録媒体への情報記録

方法。

【請求項 6】 前記記録線速度 V (m/sec) が、さらに

$$11 - (V/5) < R_{top} < 20 - (4V/11)$$

を満足する条件にて情報の記録を行うことを特徴とする請求項 5 に記載の光記録媒体への情報記録方法。

【請求項 7】 前記記録線速度 V (m/sec) が、さらに

$$11 - (V/5) < R_{top} < 18.3 - (V/3)$$

を満足する条件にて情報の記録を行うことを特徴とする請求項 6 に記載の光記録媒体への情報記録方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、光記録媒体に関し、さらに詳細には、高速記録を行うのに好適な光記録媒体に関する。また、本発明は、光記録媒体への情報記録方法に関し、さらに詳細には、高いデータ転送レートにて光記録媒体へ情報を記録することが可能な方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来より、デジタルデータを記録するための記録媒体として、CD や DVD に代表される光記録媒体が広く利用されており、そのデータ記録方式としては、記録すべきデータをトラックに沿った記録マークの長さに変調するという方式が広く用いられている。例えば、ユーザによるデータの書き換えが可能な光記録媒体の一種である DVD-RW においては、3T ~ 11T 及び 14T (T は 1 クロック周期) に対応する長さの記録マークが用いられ、これによってデータの記録が行われる。

【0003】

このような記録マークの形成においては、レーザービームが光記録媒体のトラックに沿って照射され、これによって光記録媒体に含まれる記録層に所定の長さを持ったアモルファス領域が形成され、これが記録マークとして用いられる。記

録層のうちアモルファス状態でない部分は結晶状態となっている。

【0004】

記録層に記録マークを形成する場合、記録層に照射するレーザービームのパワーを高いレベル（記録パワー）に設定することによって記録層を融点を超える温度に加熱し、その後急冷する。これにより、結晶状態がアモルファス状態に変化し、記録マークが形成される。一方、既に形成された記録マークを消去する場合、記録層に照射するレーザービームのパワーを比較的低いレベル（消去パワー）に設定することによって記録層を結晶化温度以上に加熱し、その後徐冷する。これにより、アモルファス状態が結晶状態に変化し、記録マークが消去される。したがって、レーザービームのパワーをこのように変調することにより、記録層の未記録領域に記録マークを形成するだけでなく、既に記録マークが形成されている領域にこれと異なる記録マークを直接上書き（ダイレクトオーバーライト）することが可能となる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

近年、光記録媒体に対しては、データ転送レートのさらなる向上が強く望まれており、これを可能とするためには、結晶化速度の速い相変化材料を用いて記録層を構成することが有効である。

【0006】

しかしながら、結晶化速度の速い相変化材料は、一般に結晶状態である場合とアモルファス状態である場合の絶対的な反射率差が小さく、このため、記録されたデータを再生した場合、良好なジッタが得られないという問題があった。しかも、データ転送レートを高めるために記録線速度を高めれば高めるほど、形成された記録マークの幅が細くなる傾向があるため、上記絶対的な反射率差の低下によるジッタの悪化は、記録線速度を高めれば高めるほど顕著となり、記録線速度が 10 m/sec 以上である場合に極めて顕著となる。

【0007】

このため、記録線速度が 10 m/sec 未満であれば、反射率差の低下によるジッタの悪化はそれほど問題とはならないものの、記録線速度が 10 m/sec

以上になると、反射率差の低下によってジッタが急速に悪化してしまうという問題があった。

【0008】

したがって、本発明の目的は、高速記録を行うのに好適な光記録媒体を提供することである。

【0009】

また、本発明の他の目的は、高いデータ転送レートにて光記録媒体へ情報を記録することが可能な情報記録方法を提供することである。

【0010】

【課題を解決するための手段】

相変化材料からなる記録層が結晶状態である場合の反射率とアモルファス状態である場合の反射率との差は、一般に変調度 (MOD) と呼ばれるパラメータによって表現され、これが大きいほど、再生時において大きな出力振幅を得ることができる。ここで、変調度 (MOD) とは、結晶状態である場合の反射率を R_{top} とし、アモルファス状態である場合の反射率を R_{btm} とした場合、

$$MOD = (R_{top} - R_{btm}) / R_{top} \quad \dots (1)$$

で定義される。ここで、「 R_{top} 」及び「 R_{btm} 」とは、それぞれ、集光されたレーザビームをグループに沿ってトラッキングさせたときの結晶部分及びアモルファス部分の反射率によって定義される。

【0011】

上記式 (1) から明らかなように、変調度 (MOD) を高めるためには、 R_{top} と R_{btm} との絶対的な差を大きくするか、或いは、 R_{top} を小さくすれば良いことが分かる。しかしながら、上述のとおり、結晶化速度の速い相変化材料ほど、 R_{top} と R_{btm} との絶対的な差は小さくなってしまうことから、十分な変調度 (MOD) を確保するためには、 R_{top} を小さくする必要がある。これは、誘電体膜の膜厚を調整することなどにより実現可能である。

【0012】

本発明の発明者は、このような技術的知見に基づいて、目的とする (到達可能な) 記録線速度と結晶状態である場合の反射率 (R_{top}) との好ましい関係を

見出し、本発明を完成するに至った。

【0013】

すなわち、本発明のかかる目的は、相変化材料によって構成され、 10 m/sec 以上の線速度でのデータ記録が可能な記録層を備える光記録媒体であって、前記記録層を構成する相変化材料の結晶状態における反射率を R_{top} (%) とし、目的とする記録線速度を V (m/sec) とした場合、前記 R_{top} 及び V が、

$$11 - (V/5) < R_{top} < 22 - (2V/5)$$

の条件を満たしていることを特徴とする光記録媒体によって達成される。

【0014】

また、本発明のかかる目的は、相変化材料によって構成され、 10 m/sec 以上の線速度でのデータ記録が可能な記録層を備える光記録媒体であって、記録時において設定すべき線速度 V (m/sec) に関する情報を含む記録条件設定情報を有しており、前記記録層を構成する相変化材料の結晶状態における反射率を R_{top} (%) とした場合、前記 R_{top} 及び V が、

$$11 - (V/5) < R_{top} < 22 - (2V/5)$$

の条件を満たしていることを特徴とする光記録媒体によって達成される。

【0015】

本発明によれば、50%以上の変調度(MOD)が確保されることから、 10 m/sec 以上の高線速でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化を効果的に抑制することが可能となる。

【0016】

本発明の好ましい実施態様においては、前記 R_{top} 及び V が、

$$11 - (V/5) < R_{top} < 20 - (4V/11)$$

の条件を満たしている。

【0017】

本発明の好ましい実施態様によれば、55%以上の変調度(MOD)が確保されることから、 10 m/sec 以上の高線速でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化をより効果的に抑制することが可能となる。

【 0 0 1 8 】

本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記 R_{top} 及び V が、
 $11 - (V/5) < R_{top} < 18.3 - (V/3)$
 の条件を満たしている。

【 0 0 1 9 】

本発明のさらに好ましい実施態様によれば、60%以上の変調度 (MOD) が確保されることから、10 m/sec 以上の高線速でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化をより効果的に抑制することが可能となる。

【 0 0 2 0 】

本発明の前記目的はまた、結晶状態における反射率が R_{top} (%) である相変化材料からなる記録層を備えた光記録媒体への情報記録方法であって、記録線速度 V (m/sec) が、

$$11 - (V/5) < R_{top} < 22 - (2V/5)$$

且つ

$$V \geq 10$$

を満足する条件にて情報の記録を行うことを特徴とする光記録媒体への情報記録方法によって達成される。

【 0 0 2 1 】

本発明によれば、50%以上の変調度 (MOD) が確保されることから、10 m/sec 以上の高線速でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化を効果的に抑制することが可能となる。

【 0 0 2 2 】

本発明の好ましい実施態様においては、前記記録線速度 V (m/sec) が、
 さらに

$$11 - (V/5) < R_{top} < 20 - (4V/11)$$

を満足する条件にて情報の記録を行う。

【 0 0 2 3 】

本発明の好ましい実施態様によれば、55%以上の変調度 (MOD) が確保されることから、10 m/sec 以上の高線速でデータの記録を行う場合に生じる

ジッタの悪化をより効果的に抑制することが可能となる。

【0024】

本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記記録線速度 V (m/sec) が、さらに

$$11 - (V/5) < R_{top} < 18.3 - (V/3)$$

を満足する条件にて情報の記録を行う。

【0025】

本発明のさらに好ましい実施態様によれば、60%以上の変調度 (MOD) が確保されることから、10 m/sec 以上の高線速でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化をより効果的に抑制することが可能となる。

【0026】

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照しながら、本発明の好ましい実施態様について詳細に説明する。

【0027】

光記録媒体に対して高いデータ転送レートでの高速記録を行うためには、上述のとおり、記録層を構成する相変化材料の結晶化速度を高める必要があるが、各相変化材料により到達可能な記録線速度とこれら相変化材料の R_{top} と R_{btm} との絶対的な差 ($R_{top} - R_{btm}$) との間には、ほぼ一定の関係を見出すことができる。

【0028】

図1は、相変化材料により到達可能な記録線速度 (V) とこれら相変化材料の R_{top} と R_{btm} との絶対的な差 ($R_{top} - R_{btm}$) との関係を示すグラフである。

【0029】

図1に示すように、到達可能な記録線速度 (V) が高い相変化材料ほど、 R_{top} と R_{btm} との絶対的な差 ($R_{top} - R_{btm}$) は小さくなり、その傾向はほぼ直線的であることが分かる。かかる直線は、下記式 (2) によって表すことが可能である。

【0030】

$$R_{top} - R_{btm} = 11 - (V/5) \quad \dots\dots (2)$$

一方、再生時において十分な出力振幅を得るためには、上述のとおり、記録層の変調度 (MOD) を高めることが有効である。また、記録線速度を高めれば高めるほど、形成された記録マークの幅が細くなることから、特に、記録線速度が 10 m/sec 以上である場合においては記録層の変調度 (MOD) を十分に高める必要がある。具体的には、記録線速度が 10 m/sec 以上である場合、十分な出力振幅を得るためには 50% 以上の変調度 (MOD) が要求され、 55% 以上であることが好ましく、 60% 以上であることがより好ましい。

【0031】

変調度 (MOD) を 50% 以上とするために必要な条件は、上記式 (1), (2) より求めることができる。すなわち、結晶状態である場合の反射率 (R_{top}) が下記式 (3) を満たせば、 50% 以上の変調度 (MOD) を確保することが可能となる。

【0032】

$$R_{top} < 22 - (2V/5) \quad \dots\dots (3)$$

また、 R_{top} の下限値は、式 (1) より、アモルファス状態である場合の反射率 (R_{btm}) がゼロとなる値であり、下記式 (4) によって表すことが可能である。

【0033】

$$R_{top} > 11 - (V/5) \quad \dots\dots (4)$$

また、変調度 (MOD) を 55% 以上とするために必要な条件及び 60% 以上とするための条件についても、上記式 (1), (2) より求めることができる。すなわち、結晶状態である場合の反射率 (R_{top}) が下記式 (5) を満たせば、 55% 以上の変調度 (MOD) を確保することが可能となり、下記式 (6) を満たせば、 60% 以上の変調度 (MOD) を確保することが可能となる。

【0034】

$$R_{top} < 20 - (4V/11) \quad \dots\dots (5)$$

$$R_{top} < 18.3 - (V/3) \quad \dots\dots (6)$$

図2は、変調度(MOD)がそれぞれ50%、55%、60%となる場合の到達可能な記録線速度(V)と結晶状態である場合の反射率(R_{top})との関係を示すグラフであり、上記式(3)～(6)に対応している。

【0035】

図2から明らかなとおり、到達可能な記録線速度(V)が高くなるほど、結晶状態である場合の反射率(R_{top})として設定すべき値は低くなる。具体的な数値を挙げて説明すると、(1, 7) RLLの変調方式を用いて70Mbpsのデータ転送レート(フォーマット効率=80%)を達成しようとする場合、必要となる記録線速度(V)は10.5m/secであることから、この場合、50%以上の変調度(MOD)を得るために必要なR_{top}の値は8.7%～17.4%となり、55%以上の変調度(MOD)を得るために必要なR_{top}の値は8.7%～15.9%となり、60%以上の変調度(MOD)を得るために必要なR_{top}の値は8.7%～14.5%となる。同様に、(1, 7) RLLの変調方式を用いて140Mbpsのデータ転送レート(フォーマット効率=80%)を達成しようとする場合、必要となる記録線速度(V)は21.0m/secであることから、この場合、50%以上の変調度(MOD)を得るために必要なR_{top}の値は6.4%～12.9%となり、55%以上の変調度(MOD)を得るために必要なR_{top}の値は6.4%～11.7%となり、60%以上の変調度(MOD)を得るために必要なR_{top}の値は6.4%～10.7%となる。

【0036】

次に、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の物理的な構造について説明する。

【0037】

図3は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体10の構造を概略的に示す断面図である。

【0038】

図3に示すように、本実施態様にかかる光記録媒体10は、基板11と、基板11上に設けられた反射層12と、反射層12上に設けられた第2の誘電体層1

3と、第2の誘電体層13上に設けられた記録層14と、記録層14上に設けられたバリア層15と、バリア層15上に設けられた第1の誘電体層16と、第1の誘電体層16上に設けられた放熱層17と、放熱層17上に設けられた光透過層18によって構成され、光記録媒体10の中央部分には孔19が設けられている。このような構造を有する光記録媒体10に対しては、光透過層18側からレーザービームを照射することによってデータの記録／再生が行われる。

【0039】

基板11は、光記録媒体10に求められる機械的強度を確保するための基体としての役割を果たし、その厚さとしては約1.1mmに設定することが好ましい。また、基板11の材料としては特に限定されず、ポリカーボネートを用いることができる。

【0040】

反射層12は、光透過層18側から入射されるレーザービームを反射し、再び光透過層18から出射させる役割を果たし、その厚さとしては10～300nmに設定することが好ましい。反射層12の材料としては特に限定されないが、銀を主成分とする合金を用いることが好ましい。

【0041】

第2の誘電体層13は、主に、その上方に形成されている記録層14に対する保護層としての役割を果たし、その厚さとしては2～50nmに設定することが好ましい。第2の誘電体層13の材料としては特に限定されず、 Al_2O_3 、 $ZnS+SiO_2$ 、 CeO_2 、 Y_2O_3 、 AlN 等を用いることができる。

【0042】

記録層14は、相変化材料によって構成され、結晶状態である場合の反射率とアモルファス状態である場合の反射率とが異なることを利用してデータの記録が行われる。反射率の設定は、記録層14を構成する相変化材料の組成を調整することにより行われ、上述のとおり目的とする（到達可能な）記録線速度との関係により決定される。目的とする（到達可能な）記録線速度は、記録条件設定情報として光記録媒体内に記録され、実際にデータの記録が行われる際には、ドライブによりかかる記録条件設定情報が読み出され、これに基づいた線速度でのデー

データの記録が行われる。ここで、記録条件設定情報とは、光記録媒体10に対してデータの記録を行う場合に必要な各種条件、具体的には記録線速度や、その他、例えばレーザービームのパワーや以下に詳述する記録ストラテジ等を特定するために用いられる情報をいう。記録条件設定情報は、ウォブルやプレピットとして記録されたものでも、情報の記録時に記録されたものでもよい。また、データの記録に必要な各条件を具体的に示すもののみならず、ドライブ内にあらかじめ格納されている各種条件のいずれかを指定することにより記録条件の特定を行うものであっても構わない。

【0043】

結晶状態である記録層14をアモルファス状態に変化させるためには、光透過層18側から照射されるレーザービームを書き込みパワー(P_w)から基底パワー(P_b)までの振幅を有するパルス波形とすることによって記録層14を融点以上の温度に加熱し、その後、かかるレーザービームのパワーを基底パワー(P_b)に設定することによって急冷する。これにより、書き込みパワー P_w によって熔融した領域がアモルファス状態に変化し、これが記録マークとなる。一方、アモルファス状態である記録層14を結晶状態に変化させるためには、光透過層18側から照射されるレーザービームのパワーを消去パワー(P_e)に設定することによって記録層14を結晶化温度以上の温度に加熱する。これにより、消去パワー P_e によって結晶化温度以上の温度に加熱された領域は、その後徐冷されることから、当該領域が結晶状態に変化する。

【0044】

ここで、書き込みパワー P_w 、消去パワー P_e 及び基底パワー P_b の関係は、 $P_w > P_e \geq P_b$ に設定される。したがって、レーザービームのパワーをこのように変調すれば、記録層14の未記録領域に記録マークを形成するだけでなく、既に記録マークが形成されている領域にこれと異なる記録マークを直接上書き(ダイレクトオーバーライト)することが可能となる。

【0045】

記録層14の具体的な材料としては、特に限定されるものではないがSbTe

共晶系材料を用いることが好ましい。SbTe共晶系材料としてはInSbTeGeTbを用いることが好ましい。記録層14の厚さとしては、5～30nmに設定することが好ましい。

【0046】

第1の誘電体層16は、第2の誘電体層13と同様、主に、記録層14に対する保護層としての役割を果たし、その厚さとしては10～300nmに設定することが好ましい。第1の誘電体層16の材料としては特に限定されないが、ZnS+SiO₂を用いることが好ましい。

【0047】

バリア層15は、第1の誘電体層16に含まれるS（硫黄）が記録層14に到達するのを抑制する役割を果たし、その厚さとしては2～20nmに設定することが好ましい。バリア層15の材料としては特に限定されず、Al₂O₃、SiN、Y₂O₃等を用いることができる。但し、本発明において光記録媒体10にバリア層15を設けることは必須でなく、これを省略しても構わない。

【0048】

放熱層17は、記録層14に与えられた熱を効率的に放熱させるための層であり、光記録媒体10のパワーマージンを拡大する役割を果たす。したがって、放熱層17の熱伝導率は、少なくとも第1の誘電体層16の熱伝導率よりも高いことが求められ、このような材料としてはAl₂O₃やAlN等を用いることが好ましい。また、放熱層17の厚さとしては、10～200nmに設定することが好ましく、30～100nmに設定することがより好ましい。但し、本発明において光記録媒体10に放熱層17を設けることは必須でなく、これを省略しても構わない。

【0049】

光透過層18は、レーザビームの入射面を構成し、その厚さとしては10～300μmに設定することが好ましく、50～150μmに設定することが特に好ましい。光透過層18の材料としては特に限定されないが、紫外線硬化性樹脂を用いることが好ましい。

【0050】

次に、本実施態様にかかる光記録媒体10に対してデータの記録を行うことが可能なドライブについて説明する。

【0051】

図4は、ドライブの主要部を概略的に示す図である。

【0052】

ドライブは、図4に示すように光記録媒体10を回転させるためのスピンドルモータ2と、光記録媒体10にレーザビームを照射するとともにその反射光を受光するヘッド3と、スピンドルモータ2及びヘッド3の動作を制御するコントローラ4と、ヘッド3にレーザ駆動信号を供給するレーザ駆動回路5と、ヘッド3にレンズ駆動信号を供給するレンズ駆動回路6とを備えている。

【0053】

さらに、図4に示すように、コントローラ4にはフォーカスサーボ追従回路7、トラッキングサーボ追従回路8及びレーザコントロール回路9が含まれている。フォーカスサーボ追従回路7が活性化すると、回転している光記録媒体10の記録面にフォーカスがかった状態となり、トラッキングサーボ追従回路8が活性化すると、光記録媒体10の偏芯している信号トラックに対して、レーザビームのスポットが自動追従状態となる。フォーカスサーボ追従回路7及びトラッキングサーボ追従回路8には、フォーカスゲインを自動調整するためのオートゲインコントロール機能及びトラッキングゲインを自動調整するためのオートゲインコントロール機能がそれぞれ備えられている。また、レーザコントロール回路9は、レーザ駆動回路5により供給されるレーザ駆動信号を生成する回路であり、光記録媒体10に記録されている記録条件設定情報に基づいて、適切なレーザ駆動信号の生成を行う。

【0054】

尚、これらフォーカスサーボ追従回路7、トラッキングサーボ追従回路8及びレーザコントロール回路9については、コントローラ4内に組み込まれた回路である必要はなく、コントローラ4と別個の部品であっても構わない。さらに、これらは物理的な回路である必要はなく、コントローラ4内で実行されるソフトウェアであっても構わない。

【0055】

このような構成からなるドライブを用いて本実施態様にかかる光記録媒体10に対するデータの記録を行う場合、光記録媒体10に記録されている記録条件設定情報が読み出され、これに基づいて記録線速度やレーザビームのパワー、記録ストラテジ等が決定される。記録ストラテジとしては、特に限定されるものではないが、本発明が高線速で記録を行う場合に特に効果的であることを考慮すれば、(1, 7) RLLの変調方式を用いることが好ましい。(1, 7) RLLの変調方式においては、2T～8Tに対応する長さの記録マークが記録層14に形成される。

【0056】

図5は、2Tに対応する長さの記録マークを形成する場合の記録ストラテジの一例を示す図である。

【0057】

図5に示されるように、2Tに対応する長さの記録マークを形成する場合、レーザビームのパルス数は「1」に設定される。ここで、レーザビームのパルス数とは、レーザビームのパワーが P_w まで高められた回数によって定義される。より詳細には、レーザビームが記録マークの始点に位置するタイミングを時刻 t_s とし、レーザビームが記録マークの終点に位置するタイミングを時刻 t_e とした場合、時刻 t_s から時刻 t_e までの間に、レーザビームのパワーが一旦 P_w とされ、次に、パワー P_b とされる。ここで、時刻 t_s 以前におけるレーザビームのパワーは P_e に設定されており、時刻 t_s においてレーザビームの立ち上げが開始される。また、時刻 t_e におけるレーザビームのパワーは P_e または P_b に設定される。

【0058】

T_{pulse} の期間においては、光記録媒体10の記録層14は高いエネルギーを受けてその温度が融点を超え、 T_{cl} の期間においては、光記録媒体10の記録層14は急速に冷却される。これにより、光記録媒体10の記録層14には、2Tに対応する長さの記録マークが形成される。

【0059】

他の長さの記録マーク（3 T～8 T）を形成する場合も、上記 2 T に対応する長さの記録マークを形成する場合と同様、レーザビームのパワーが P_w 、 P_e 或いは P_b に設定され、各々所定数のパルスによって所望の長さをもつ記録マークが形成される。

【0060】

【実施例】

図 3 に示した構造を有し、基板 11 が厚さ 1.1 mm のポリカーボネートからなり、反射層 12 が厚さ 100 nm の銀を主成分とする合金からなり、第 2 の誘電体層 13 が厚さ 3 nm の $ZnS + SiO_2$ (50 : 50) からなり、記録層 14 が厚さ 14 nm の $InSbTeGeTb$ からなり、バリア層 15 が厚さ 5 nm の Al_2O_3 からなり、第 1 の誘電体層 16 が $ZnS + SiO_2$ からなり、放熱層 17 が厚さ 100 nm の AlN からなり、光透過層 18 が厚さ 100 μm の紫外線硬化性樹脂からなる光記録媒体 10-1～10-4 を作製した。これら光記録媒体 10-1～10-4 は、第 1 の誘電体層 16 の厚さにおいてのみ互いに相違し、これにより、結晶状態である場合の反射率 (R_{top}) が互いに相違している。第 1 の誘電体層 16 の厚さは、光記録媒体 10-1 では 30 nm、光記録媒体 10-2 では 40 nm、光記録媒体 10-3 では 42 nm、光記録媒体 10-4 では 45 nm である。また、記録層 14 の結晶化速度は線速度を 21.0 m/sec (フォーマット効率を 80% とした場合のデータ転送レートが 140 Mb/s) に設定してデータの記録を行う場合に最適な結晶化速度を有している。

【0061】

このような光記録媒体 10-1～10-4 に対し、表 1 に示す条件のもと、(1, 7) RLL の変調方式を用いて 2 T～8 T に対応する長さの記録マークからなる混合信号を形成した。

【0062】

【表 1】

クロック周波数	262.5MHz
クロック周期(1T)	3.8nsec
線速度	21.0m/sec
変調方式	(1,7)RLL
データ転送レート	175Mbps
フォーマット効率	80%
データ転送レート (効率を考慮)	140Mbps
チャンネルビット長	0.12 μ m/bit
開口数(NA)	0.85
レーザ波長	405nm
Pw	7.0~8.0mW
Pe	2.2mW
Pb	0.1mW

次に、光記録媒体 10-1~10-4 に形成された混合信号のクロックジッタを測定した。測定においては、タイムインターバルアナライザにより再生信号の「ゆらぎ (σ)」を求め、 σ/T_w (T_w : クロックの 1 周期) により算出した。測定の結果を表 2 に示す。表 2 には、光記録媒体 10-1~10-4 それぞれについて、記録層 14 が結晶状態である場合の反射率 (R_{top}) が併せて示されている。

【0063】

【表 2】

	Jitter	Rtop
光記録媒体10-1	11.8%	12.5%
光記録媒体10-2	10.9%	11.0%
光記録媒体10-3	10.4%	7.3%
光記録媒体10-4	12.7%	17.0%

ここで、反射率（R t o p）は、次の方法により算出した。

【0064】

まず、互いに厚さの異なる反射層 1 2 のみが形成された複数の測定用媒体を作製し、これら測定用媒体のミラー面部分（グループやピットを有さない平らな部分）に記録／再生に用いるレーザビームと同じ波長のレーザビームを照射し、その反射率を分光光度計により測定した。これにより、反射層 1 2 の膜厚と反射率との関係を得た。さらに、これら測定用媒体のミラー面部分に、評価装置を用いて記録／再生に用いるレーザビームを再生パワーでフォーカスオンさせ、和信号出力電圧値を測定した。これにより、反射層 1 2 の膜厚と和信号出力電圧値との関係を得た。

【0065】

このようにして得られた反射層 1 2 の膜厚と反射率との関係及び反射層 1 2 の膜厚と和信号出力電圧値との関係から、反射率と和信号出力電圧値との関係を導き出した。

【0066】

そして、光記録媒体 10-1～10-4 に対し、記録層 1 4 が結晶状態である領域にグループに沿ってレーザビームを再生パワーでトラッキングさせ、得られた和信号出力電圧値及び上述した反射率と和信号出力電圧値との関係から当該領域の反射率を算出し、これを R t o p とした。尚、R b t m についても同じ方法により算出することができる。

【0067】

表2に示すように、形成された混合信号のジッタは、結晶状態である場合の反射率（ R_{top} ）が低い記録層14をもつ光記録媒体ほど良好な値となっている。次に、表2に示す値を用いて、結晶状態である場合の反射率（ R_{top} ）と得られたジッタとの関係を示すグラフを作成した。

【0068】

図6は、結晶状態である場合の反射率（ R_{top} ）と得られたジッタとの関係を示すグラフである。

【0069】

図6に示すように、結晶状態である場合の反射率（ R_{top} ）と得られたジッタとの間には一定の関係が認められ、結晶状態である場合の反射率（ R_{top} ）が低いほど、ジッタが低下していることが分かった。ここで、光記録媒体10-1の反射率は上述した式（3）を満たしており、実用レベルの上限である12%以下（11.8%）のジッタが得られている。また、光記録媒体10-2の反射率は上述した式（5）を満たしており、11%以下（10.9%）のジッタが得られている。さらに、光記録媒体10-3の反射率は上述した式（6）を満たしており、10.5%以下（10.4%）のジッタが得られている。これに対し、光記録媒体10-4の反射率は上述した式（3）を満たしておらず、ジッタが実用レベルの上限である12%を超えていることが分かった。

【0070】

以上説明したように、本実施態様によれば、高線速、特に10m/sec以上の線速度でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化を効果的に抑制することが可能となることから、より高いデータ転送レートでの情報の記録が可能となる。

【0071】

本発明は、以上の実施態様に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるものであることはいうまでもない。

【0072】

例えば、上記実施態様においては、光記録媒体 10 の具体的な構造として図 3 に示す構造を挙げたが、本発明による光記録媒体の構造がこれに限定されることはない。

【0073】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、高線速でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化を効果的に抑制することが可能となることから、より高いデータ転送レートでの情報の記録が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

相変化材料により到達可能な記録線速度 (V) とこれら相変化材料の R_{top} と R_{btm} との絶対的な差 ($R_{top} - R_{btm}$) との関係を示すグラフである。

【図 2】

変調度 (MOD) がそれぞれ 50%、55%、60% となる場合の到達可能な記録線速度 (V) と結晶状態である場合の反射率 (R_{top}) との関係を示すグラフである。

【図 3】

本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体 10 の構造を概略的に示す断面図である。

【図 4】

ドライブの主要部を概略的に示す図である。


【図 5】

2T に対応する長さの記録マークを形成する場合の記録ストラテジの一例を示す図である。

【図 6】

結晶状態である場合の反射率 (R_{top}) と得られたジッタとの関係を示すグラフである。

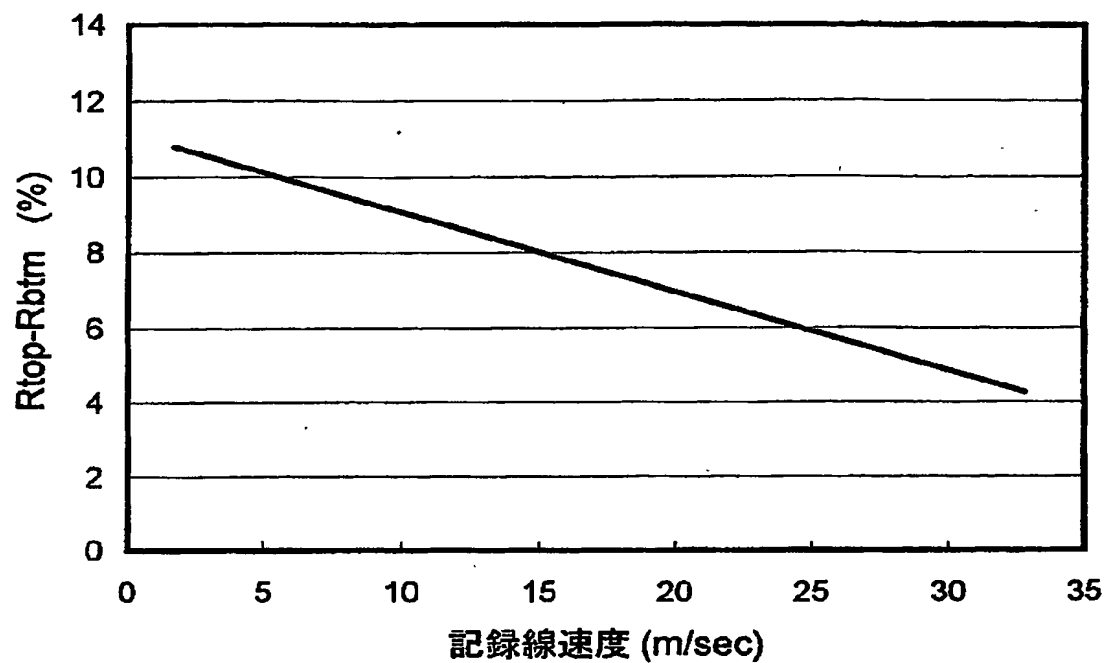
【符号の説明】

- 
- 2 スピンドルモータ
 - 3 ヘッド
 - 4 コントローラ
 - 5 レーザ駆動回路
 - 6 レンズ駆動回路
 - 7 フォーカスサーボ追従回路
 - 8 トラッキングサーボ追従回路
 - 9 レーザコントロール回路
 - 10 光記録媒体
 - 11 基板
 - 12 反射層
 - 13 第2の誘電体層
 - 14 記録層
 - 15 バリア層
 - 16 第1の誘電体層
 - 17 放熱層
 - 18 光透過層
 - 19 孔

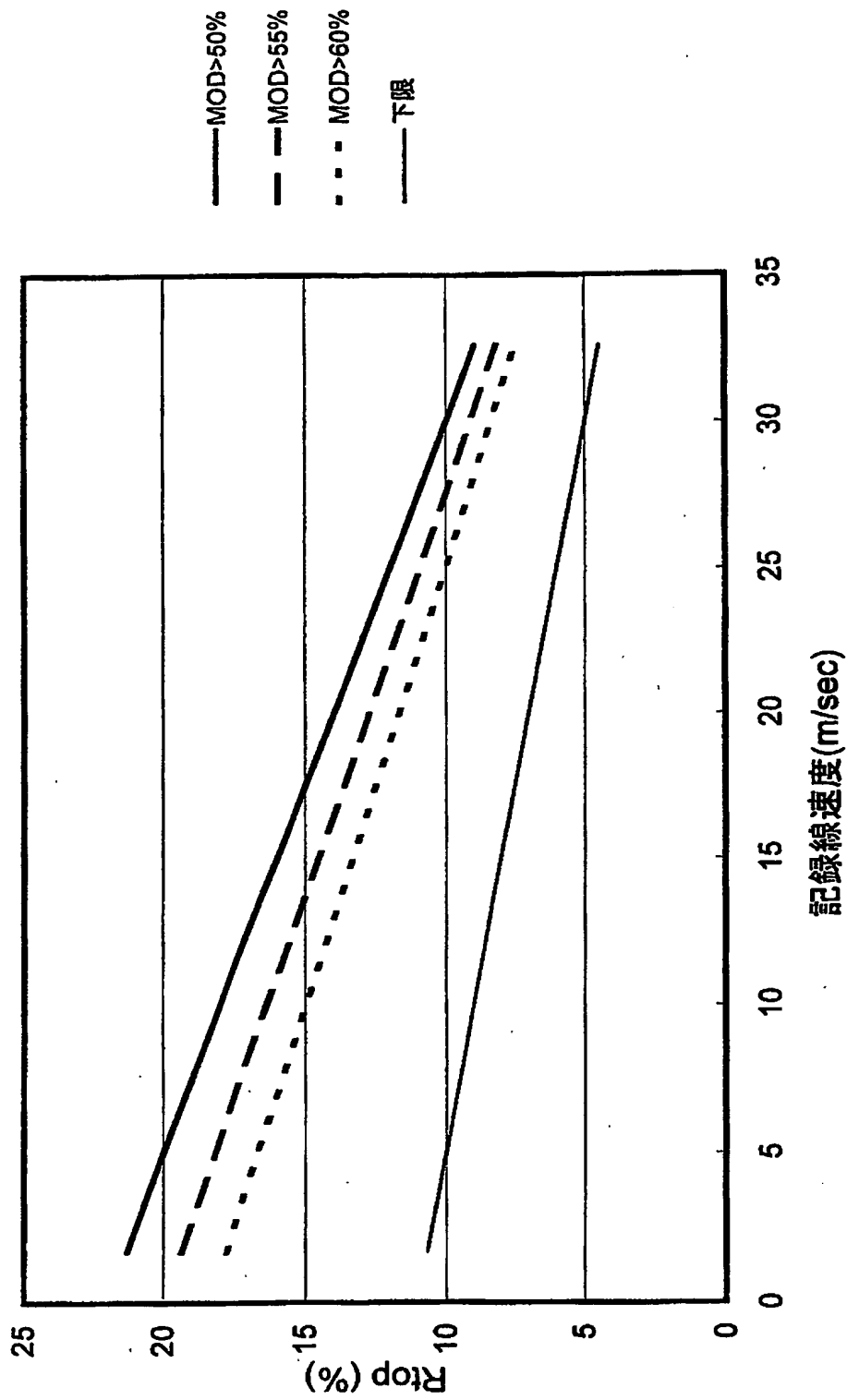
【書類名】

図面

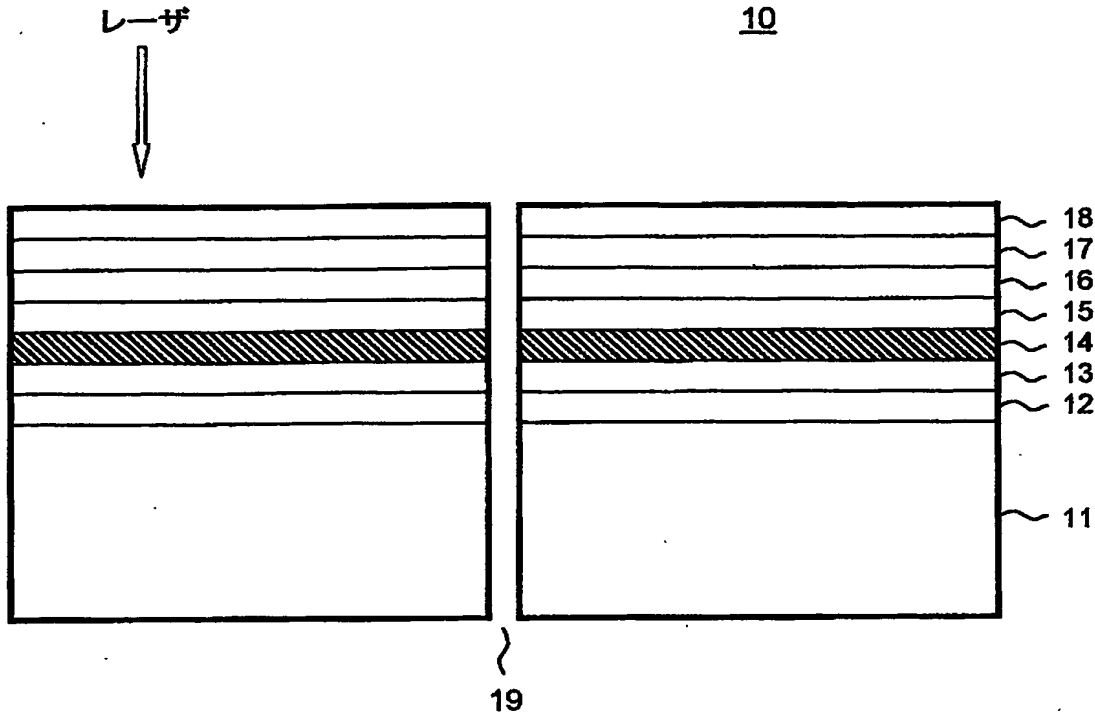
【図 1】



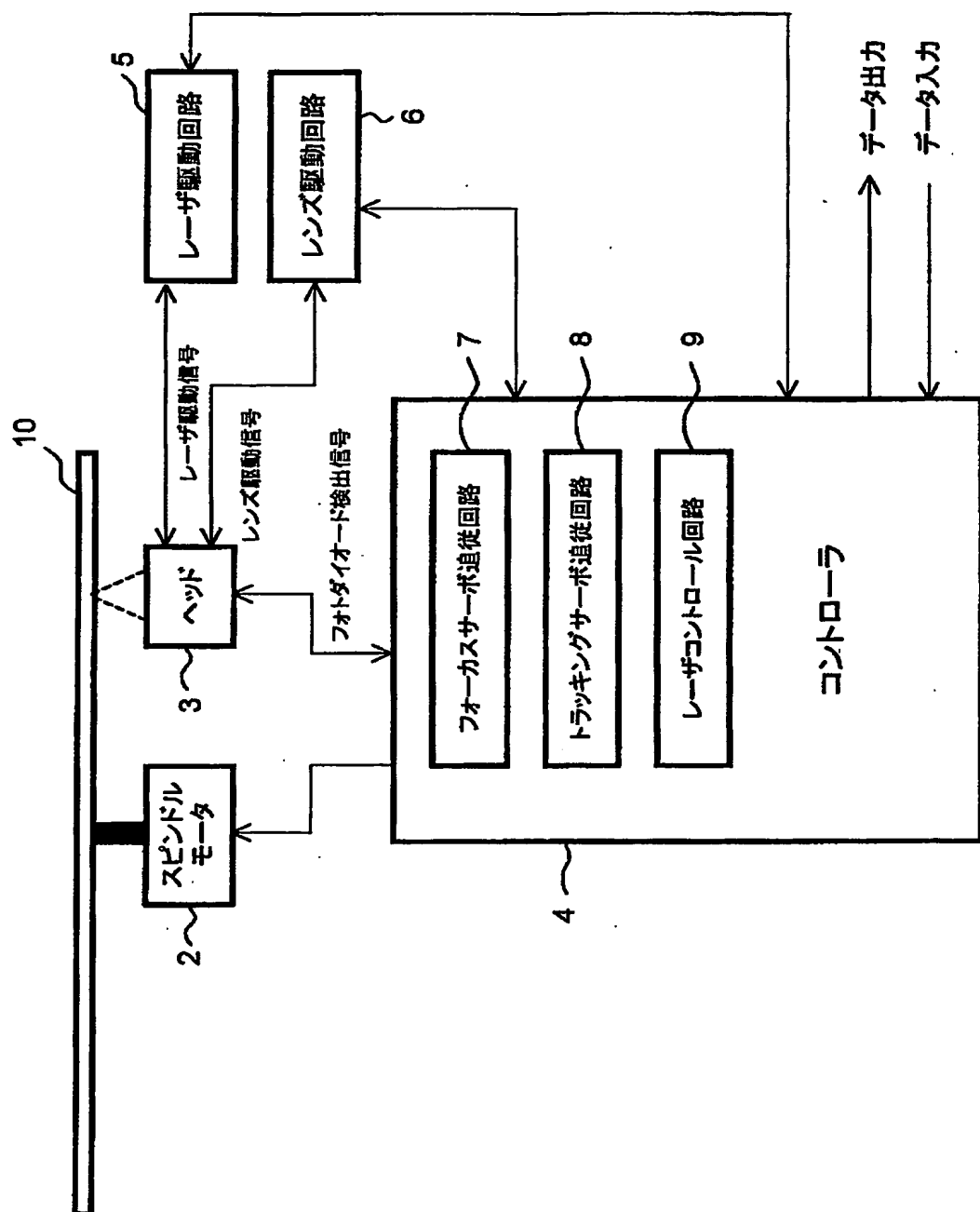
【図 2】



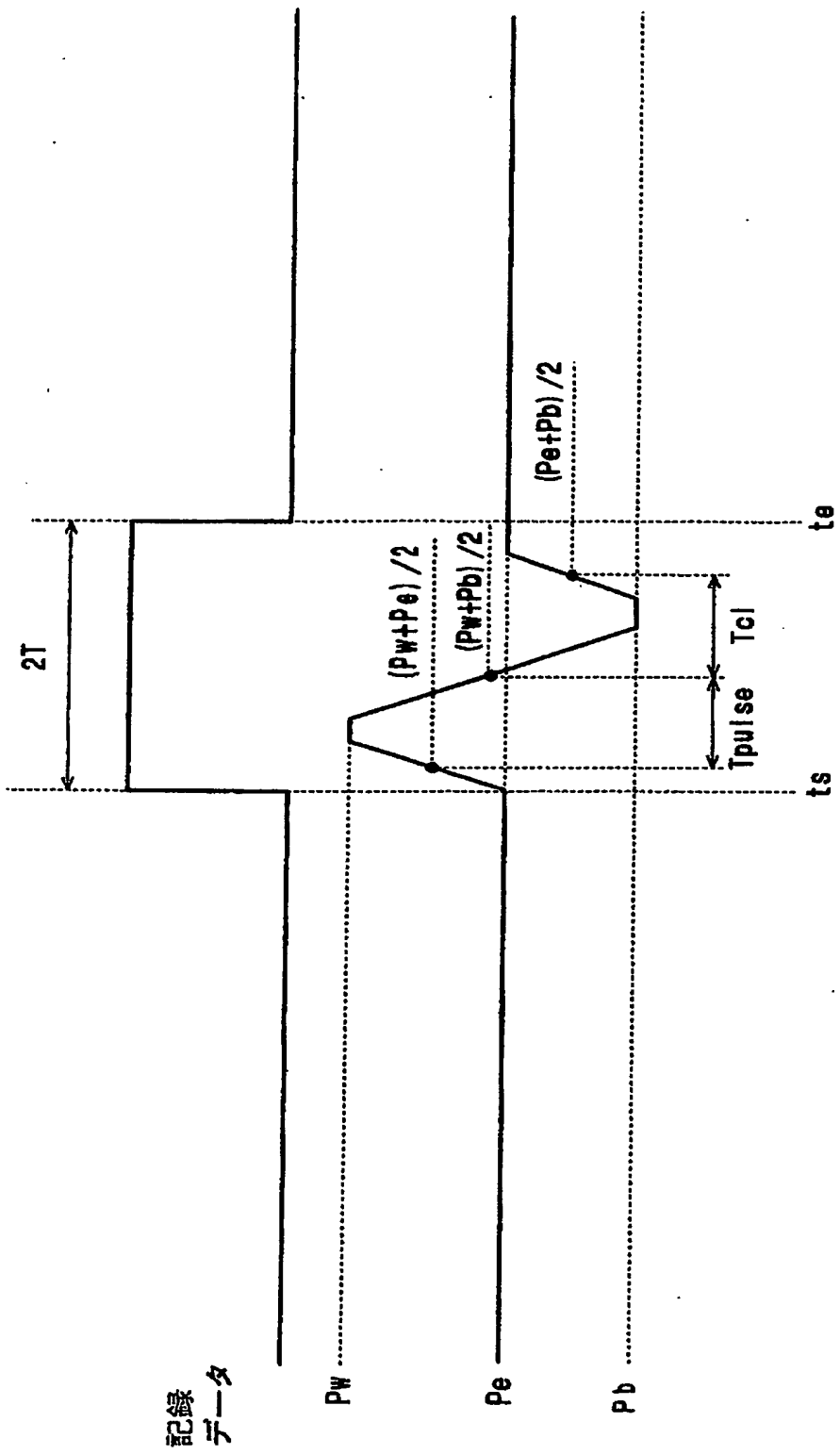
【図 3】



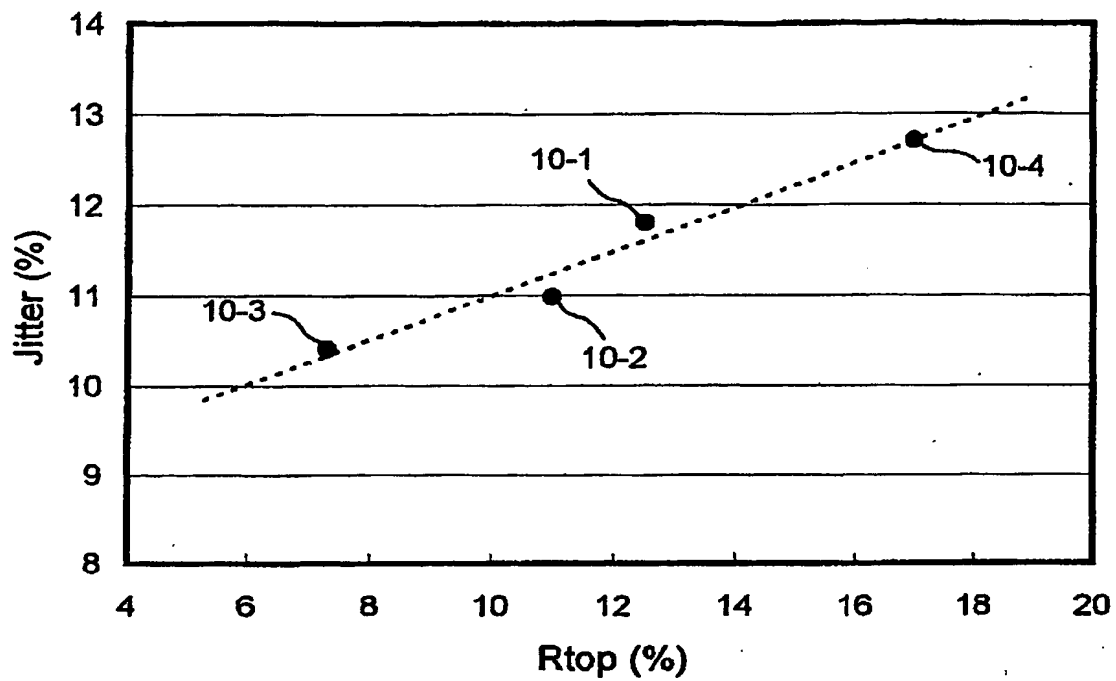
【図 4】



【図 5】



【図 6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高速記録を行うのに好適な光記録媒体を提供する。

【解決手段】 本発明による光記録媒体は、相変化材料によって構成され 10 m/sec 以上の線速度でのデータ記録が可能な記録層 14 を備え、記録層 14 を構成する相変化材料の結晶状態における反射率を $R_{top} (\%)$ とし、目的とする記録線速度を $V (\text{m/sec})$ とした場合、前記 R_{top} 及び V が、

$$11 - (V/5) < R_{top} < 22 - (2V/5)$$

の条件を満たしている。これにより、50%以上の変調度 (MOD) が確保されることから、 10 m/sec 以上の高線速でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化を効果的に抑制することが可能となる。

【選択図】 図 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000003067]

1. 変更年月日	1990年 8月30日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都中央区日本橋1丁目13番1号
氏 名	ティーディーケー株式会社